InAs/GaAs 量子ドット超格子中間バンド型太陽電池特性の ミニバンド形成の効果

Effect of miniband formation on characteristics of InAs/GaAs quantum-dot superlattice

solar cells

神戸大院工 ^〇平尾和輝,朝日重雄,海津利行,喜多隆

Grad. Sch. of Eng. Kobe Univ. , [°]Kazuki Hirao, Shigeo Asahi, Toshiyuki Kaizu, and Takashi Kita E-mail: 161t252t@stu.kobe-u.ac.jp

【はじめに】量子ドット中間バンド型太陽電池(QD-IBSCs)は、QD の量子準位を中間バンド(IB)と して利用することでバンドギャップ以下のエネルギーの光を2つのサブバンド間吸収(価電子帯→ IB、IB→伝導帯(CB))を通して吸収できるため、超高効率太陽電池として注目されている[1]。しか し、現状ではQD への励起キャリアのエネルギー緩和、熱脱出、QD 内でのキャリア再結合などに より理想通りの動作は実現できていない。これまでに InAs/GaAs QD を近接積層した超格子(SL)構 造で電子と正孔が内部電界により空間的に分離して再結合寿命が増大し、IB を介した2段階光励 起が増強することを報告してきた[2]。また、熱脱出については障壁層の障壁を高くすることで抑 制でき、室温でも動作することを示した[3]。本研究では InAs/GaAs QDSL において熱脱出を抑制 するために QD サイズを制御して量子準位を従来よりも深くした QDSL-IBSC を作製し、ミニバ ンド形成の評価と太陽電池特性を詳細に調べることによって太陽電池特性に及ぼすミニバンド形 成効果を明らかにした。

【実験と結果】QDSL-IBSC 試料は、固体ソース分子線エピタキシ法によって n⁺-GAAs(001)基板上 に p-i-n 構造を作製し、i 層内に 9 層近接積層した InAs/GaAs QDSL 層を挿入した。i 層内における 内部電界は 7 kV/cm であり、QDSL で光生成したキャリアの電界に起因するトンネル脱出はほぼ 無視できる。また、キャップ層成長温度を 480 ℃と 430 ℃とした。キャップ層成長温度を下げ ることで量子ドットのサイズが大きくなり、吸収端が長波長化する[4]。GaAs キャップ層はそれ ぞれ 4nm, 6 nm と薄いため QD は SL を形成している。図 1 に励起波長 659 nm,励起光強度 0.1 mW での 20 K における PL 測定結果を示した。430 ℃でキャップした QDSL-IBSC(図 1(a))で は QD のサイズが大きくなっており、量子サイズ効果で基底準位が深くなっているために、480 ℃ でキャップした QDSL-IBSC(図 1(b))に比べ発光波長が長波長化している。さらにこれらの QDSL-IBSC を用いて 2 段階目の光励起による光生成電流の測定を行った。1 段階目の光励起により QD 内に キャリアを供給し、2 段階目の光励起で IB 中の電子を CB に励起した。この 2 段階目の励起光を ライトチョッパにより 800Hz に変調して電流値をロックインアンプで読み取り、2 段階目の励起 光による電流の増加分を読み取った。この電流値を入射フォトン数で割った値を ΔEQE と定義し た。図 1 に 10 K における結果を示した。480 ℃キャップの QDSL-IBSC では 940 nm 付近から Δ EQE が落ち込むのに対して、430 ℃キャップでは PL のピーク波長付近から急激に落ち込む。こ

れらの結果は、ミニバン ド形成準位が GaAs キャ ップ成長温度で異なって いることを示しており、 430 ℃キャップでは基底 準位がミニバンドを形成 するために 2 段階光応答 特性が長波長側に大きく 拡大することが明らかに なった。



図 1: (a) 430 ℃ キャップ試料と(b) 480 ℃キャップ試料における (左軸) Δ EQE スペクトルと (右軸) PL スペクトル

[参考文献]

- [1] A. Luque and A. Martí, Phys. Rev. Lett. 78, 5014 (1997).
- [2] T. Kada, S. Asahi, T. Kaizu, Y. Harada, T. Kita, R. Tamaki, Y. Okada, and K. Miyano, Phys. Rev. B 91, 201303 (2015).
- [3] S. Asahi, H. Teranishi, N. Kasamatsu, T. Kada, T. Kaizu, and T.Kita, J. Appl. Phys. 116, 063510 (2014).
- [4] T. Kaizu, T. Matsumura, and T. Kita, J. Appl. Phys. 118, 154301 (2015).